

# Schweizerische Gesellschaft für Optik und Elektronenmikroskopie

Autor(en): **Günter, John Ralph**

Objektyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Jahrbuch der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Wissenschaftlicher und administrativer Teil = Annuaire de la Société Helvétique des Sciences Naturelles. Partie scientifique et administrative**

Band (Jahr): **165 (1985)**

PDF erstellt am: **18.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schweizerische Gesellschaft für Optik und Elektronenmikroskopie

---

Gegründet 1969

Wissenschaftliche Tätigkeit

Beide Sektionen der SGOEM entfalteten im Berichtsjahr eine rege wissenschaftliche Tätigkeit. Die Sektion Optik organisierte erstmals gemeinsam mit der Informationstechnischen Gesellschaft des SEV (ITG) einen zweiteiligen Kurs über "Faser-Lichtleiter und Integrierte Optik" (1. Teil: Anwendungen und Perspektiven, Bern, 17.01.1985; 2. Teil: Technologie und Systeme, Engelberg, 25.-29.03.1985), der sehr gut besucht wurde. Die Sektionstagung Optik fand gemeinsam mit der Société Française d'Optique und der Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik in Besançon, 29.05. - 01.06.1985, statt. Ferner trat die SGOEM als Cosponsor des "2nd International Technical Symposium on Optical and Electro-optical Applied Sciences and Engineering" in Cannes, 25.11. - 05.12.1985, in Erscheinung. Die Sektionssitzung Elektronenmikroskopie fand im Rahmen der Dreiländertagung für Elektronenmikroskopie (D, A, CH) in Konstanz, 15. - 21.09.1985, statt. Wegen der durch internationale Verflechtungen bedingten Trennung der Sektionstagungen wurde die Mitgliederversammlung durch eine Briefwahl ersetzt. Mit 140 Stimmen wurden der Vorstand 1985 - 1987 und ein Freimitglied gewählt.

Internationale Beziehungen

Die Dachorganisationen beider Sektionen führten 1985 keine Delegiertenversammlung durch. Dagegen wurden die internationalen Beziehungen bilateral mit unseren Nachbarländern durch gemeinsame Tagungen gepflegt (vgl. Zf. 1). Die Sektion Elektronenmikroskopie zieht in Betracht, 1989 eine Dreiländertagung (D, A, CH) in der Schweiz zu organisieren.

Information

Wiederum erfolgte ein viermaliger Versand der SGOEM-Mitteilungen, mit welchen die Mitglieder über Gesellschafts- und internationale Aktivitäten, Tagungskalender, Buch-Neuerscheinungen und Stellen- und Gerätemarkt informiert wurden. Ferner wurden nachgeführte Benutzerlisten Rasterelektronenmikr./Photoemissions-EM/Mikrosonden versandt.

Der Präsident: Prof. John Ralph Günter